

Simulation and Fabrication of Zirconium Dioxide/Gold/Zirconium Dioxide Spectrally Selective Coating¹

Hamid Motahari^{*2} and Mojtaba Allahpoor³

Abstract

The use of heat-reflective glass has recently gained attention for its potential to reduce the electrical energy consumption required to cool buildings and mitigate electricity shortages. In this research, theoretical and experimental investigations of multi-layered coatings on glass, which is called spectrally selective glass, have been conducted. The aim was to prevent the entry of infrared thermal radiation and control radiation in the visible range. Using the theoretical method of multilayer thin film structures, the structure of three layers of zirconium dioxide/gold/zirconium dioxide has been simulated on glass and then made by the electron beam method. The simulations showed that this three-layer structure with a thickness of about 160 nm for ZrO_2 and a gold coating thickness of about 20 nm is a proper choice. The sample made in the laboratory for this structure with a thickness of 160/20/160 nm matches well with the spectrum of the simulated samples and there is a slight deviation due to experimental error sources. The simulated and fabricated sample has more than 50% transmittance in the visible spectral range from 500 to 700 nm. There is a transmittance peak of more than 70% in the center of the visible range. The transmittance is less than 20% in the near-infrared spectrum range for the wavelength of 750 nm to 1100 nm. Therefore, this structure is very suitable for use as a reflector of infrared thermal radiation. This structure is a spectrally selective glass that can be used as a smart glass for radiant cooling purposes.

Keywords: Spectrally Selective Coating, Smart Glass, Thermal Radiation, Infra-Red, Zirconium Dioxide.

¹ DOI: 10.22051/ijap.2024.48643.1431

² Assistant Professor, Department of physics, Yazd University, Yazd, Iran. (Corresponding Author).

Email: H.motahari@yazd.ac.ir

³MSc Graduated, Department of physics, Yazd University, Yazd, Iran. Email: mojtaba.allahpoor@stu.yazd.ac.ir

شیوه‌سازی و ساخت پوشش انتخابگر طیفی دی‌اکسید زیرکونیوم/طلاء/دی‌اکسید زیرکونیوم^۱ حمید مطهری^۲ و مجتبی الله‌پور^۳

چکیده

استفاده از شیشه‌های بازتاب‌کننده حرارت در سال‌های اخیر با هدف کاهش مصرف انرژی الکتریکی مورد نیاز در خنک‌سازی ساختمان‌ها و کاهش ناترازی برق، مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، بررسی نظری و تجربی پوشش‌های چند لایه بر روی شیشه با هدف جلوگیری از ورود تابش حرارتی مادون قرمز و کنترل تابش در محدوده مرئی، تحت عنوان انتخابگر طیفی بررسی شده است. با بهره‌گیری از مبانی نظری ساختارهای لا یهنازک چندلایه، ساختار سه لایه دی‌اکسید زیرکونیوم/طلاء/دی‌اکسید زیرکونیوم بر روی شیوه‌سازی شده و سپس به روش باریکه الکترونی ساخته شده است. نتایج شیوه‌سازی‌ها نشان داد که این ساختار سه لایه‌ای در ضخامت‌های در حدود ۱۶۰ نانومتر برای ZrO_2 و ضخامت پوشش طلا در حدود ۲۰ نانومتر، گزینه مناسبی است. نمونه واقعی ساخته شده در آزمایشگاه برای سطح پوشش دهی شده سه لایه‌ای با ضخامت ۱۶۰/۲۰ نانومتر، به خوبی با طیف نمونه‌های شیوه‌سازی شده برابری می‌کند و انحراف جزیی ناشی از منابع خطای آزمایشی وجود دارد. نمونه شیوه‌سازی شده و ساخته شده، در ناحیه طیفی ۵۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر مرئی دارای بیش از ۵۰ درصد عبوردهی و در میانه طول موج مرئی دارای قله عبوردهی بیش از ۷۰ درصد بوده است. همزمان، در ناحیه طیف مادون قرمز نزدیک برای طول موج ۷۵۰ نانومتر تا ۱۱۰۰ نانومتر، دارای عبور کمتر از ۲۰ درصد بوده است. بنابراین، این ساختار برای استفاده به عنوان بازتاب‌کننده تابش حرارتی مادون قرمز، بسیار مناسب است. این ساختار یک شیوه انتخابگر طیفی است که می‌تواند به عنوان یک شیشه هوشمند برای مقاصد خنک‌سازی تابشی مورد استفاده قرار گیرد.

^۱ DOI: 10.22051/ijap.2024.48643.1431

۲ استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران. (نویسنده مسئول). Email: H.motahari@yazd.ac.ir

۳ دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران. Email: mojtaba.allahpoor@stu.yazd.ac.ir

واژگان کلیدی: پوشش انتخابگر طیفی، شیشه هوشمند، تابش حرارتی، مادون قرمز، دی اکسید زیرکونیوم.

۱. مقدمه

در سال‌های اخیر مصرف انرژی الکتریکی برای مقاصد خنک‌سازی در تابستان با افزایش زیادی همراه بوده است. این موضوع به افزایش ناترازی برق در تابستان منجر شده است و چالش قطعی برق در کشور ما به صورت جدی در فصول گرم سال وجود دارد. بیشتر برق مصرفی در کشور در بخش‌های صنعتی، مسکونی، اداری، تجاری و کشاورزی است. اما افزایش مصرف برق برای خنک‌سازی ساختمان در بخش مسکونی و اداری، رشد چشم‌گیری در تابستان دارد، به صورتی که در اوچ مصرف تابستان به حدود ۶۰ درصد مصرف برق کشور می‌رسد. این افزایش مصرف برق ناشی از بکارگیری کولرها، سامانه‌های تهویه و خنک‌سازی است. افزایش جمعیت و افزایش ساختمان‌ها و در نتیجه افزایش تعداد وسایل خنک‌سازی و کاهش دمای خنک‌سازی برای رفاه بیشتر در تابستان نیز از جمله دلایل این ناترازی است. برای مقابله با این چالش ناترازی، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته است که یک سو به مصرف برق توجه دارد و دیگر سو به تولید برق توجه می‌نماید. به طور کلی به دو روش پویا و غیرپویا می‌توان ساختمان‌ها را در برابر تابش گرمایی محیط محافظت کرد [۱، ۲]. در روش پویا استفاده از کولرها، سامانه‌های تهویه، و روش‌های مشابه برای خنک‌سازی محیط استفاده می‌شود که از انرژی الکتریکی برق به شکل روزافزونی استفاده شده، نیازمندی به تولید برق و ساخت نیروگاه‌ها را موجب گشته و به افزایش ناترازی مصرف برق در کشور دامن می‌زند. در روش غیرپویا از تجهیزات و روش‌هایی برای خنک کردن محیط استفاده می‌شود که هیچ‌گونه مصرف برق ندارند و حتی به صورت همیشگی موجب خنک‌سازی محیط می‌شوند. از جمله روش‌های غیرپویا می‌توان به عایق‌بندی حرارتی ساختمان، استفاده از شیشه‌های هوشمند برای دفع حرارت تابشی در تابستان و جذب تابش در زمستان، استفاده از شیشه‌های انتخابگر طیفی برای عبور نور مرئی به میزان دلخواه و حذف تابش مادون قرمز که عامل ایجاد عمدۀ گرمایش است، بدون آنکه کاربرد دیگری در روشنایی محیط داشته باشند، اشاره نمود. در این میان شیشه پنجره‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی هدررفت انرژی به دلیل ارتباط مستقیم با محیط بیرونی شناخته می‌شود. چرا که شیشه‌های معمولی افروز بر نور مرئی، اجازه عبور نور مادون قرمز که عامل بیش از ۵۴ درصد گرمایش هستند را نیز می‌دهد و سبب گرمایش محیط داخل ساختمان می‌شوند [۳]. برای مقابله با افزایش مصرف انرژی

و در عین حال، ایجاد شرایط محیطی مطبوع و خنک برای ساکنین، مفهوم پنجره‌های هوشمند که محیط درونی ساختمان را در برابر تابش‌های گرمایی خارجی محافظت می‌کنند، معروفی شده‌اند [۴]. این پنجره با جذب یا بازتاب ناحیه طول موجی مادون قرمز یا مادون قرمز نزدیک که عامل اصلی افزایش دمای محیط داخلی ساختمان است، دما را کاهش داده و نیاز به مصرف انرژی الکتریکی جهت خنک‌سازی را کاهش می‌دهد. بر اساس پژوهش‌های انجام شده در دهه‌های اخیر این شیشه‌ها را می‌توان از مواد و روش‌های مختلفی تولید کرد. شیشه‌های هوشمند را می‌توان با توجه به نوع کارکرد به صورت سطوح الکتروکرومیک، ترموکرومیک، فوتوکرومیک، مکانوکرومیک و انتخابگر طیفی دسته‌بندی کرد. در این پژوهش دسته سطوح انتخابگر طیفی به صورت ساختار دی‌اکسید زیرکونیوم / طلا/ دی‌اکسید زیرکونیوم مورد بررسی، شبیه‌سازی و سپس ساخت قرار گرفته است. نوآوری پژوهش جاری در انتخاب این ساختار و مواد دی‌الکتریک و ترکیب این دی‌الکتریک یا طلا و سپس استفاده به عنوان شیشه هوشمند انتخابگر طیفی و بهینه‌سازی به کمک شبیه‌سازی بوده است.

۱.۱ ساختارهای دی‌الکتریک / فلز / دی‌الکتریک

ساختارهای چندلایه دی‌الکتریک / فلز / دی‌الکتریک که به عنوان بازتاب کننده‌های حرارتی شفاف شناخته می‌شوند [۳]، کاربردهای مختلفی در زمینه اپتیک دارند. از جمله این کاربردها می‌توان به ساخت نانوسنسورها [۵]، الکترودهای شفاف [۶]، ساختارهای پلاسمونیک [۷] و شیشه‌های هوشمند [۸] اشاره کرد. از جمله پژوهش‌های انجام شده در زمینه بازتاب کننده‌های حرارتی، می‌توان به ساخت ساختار سه لایه Te/Ag/Te با بیشینه عبور ۸۰ درصد در طول موج ۵۰۰ نانومتر توسط سونگ و همکارانش در سال ۲۰۲۰ که با هدف بکارگیری در ساختمانهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است، اشاره نمود [۹]. در پژوهش دیگری که توسط پرداش و همکارانش انجام شده یک ساختار سه لایه $TiO_2/Cu/TiO_2$ به روش کندوپاش جریان مستقیم لایه‌نشانی شده است. ضخامت لایه پوشش داده شده در این پژوهش برای سطوح دی‌الکتریک ۲۰ نانومتر و برای سطح رسانا ۱۵ نانومتر گزارش شده است. همچنین بیشینه عبور برای نمونه پوشش داده شده به صورت میانگین ۷۰ درصد گزارش شده است [۱۰]. مقاله دیگری که با لایه‌نشانی به روش کندوپاش بسامد رادیویی ساختار SiN/Ag/SiN را بر روی زیرلایه شبیه‌ای پوشش دهی کرده است، توسط زو و همکارانش منتشر شده است. ضخامت بهینه لایه‌های دی‌الکتریک بالایی و پایینی آن به ترتیب ۵۵

و ۳۰ نانومتر و ضخامت بهینه لایه نقره ۱۵ نانومتر گزارش شده است و بیشینه عبور ساختار تولید شده نیز ۷۴ درصد گزارش شده است [۱۱]. در زمینه شیشه‌های هوشمند، سطوح بازتاب کننده حرارتی به صورت ساختار سه‌لایه دیالکتریک / فلز / دیالکتریک ساخته می‌شوند. مواد دیالکتریک به کار رفته در این ساختارها بیشتر ترکیباتی هستند که لایه نازک‌شان در بازه طول موجی مرئی تا مادون قرمز میانی، شفاف است. از جمله این ترکیبات می‌توان ZrO_2 , TiO_2 , SiO_2 , WO_3 و ZnO را نام برد. لایه فلزی نیز بیشتر از جنس نقره، طلا و مس انتخاب می‌شود [۱۲]. در طول فرآیند لایه‌نشانی به روش باریکه الکترونی به دلیل انرژی بالای الکترون‌های فرودی دمای محافظه خلاء افزایش پیدا می‌کند. این افزایش دما در محل قرار گرفتن مواد هدف بسیار شدیدتر است و سبب برهم خوردن استکیومتری مواد هدف می‌شود. دیاکسید زیرکونیوم به دلیل نقطه ذوب بالا نسبت به سایر مواد دیالکتریک یاد شده (۲۷۰۰ درجه سانتی‌گراد) در برابر تغییرات حرارتی مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهد [۱۳]. براساس نظریه ساختارهای چندلایه، اگر ضخامت لایه دیالکتریک در ساختار به اندازه یک چهارم طول موج ($\lambda/4$) نور تاییده شده باشد، در بازگشت از لایه، درمجموع به اندازه نصف طول موج اختلاف ایجاد شده و موجب تداخل ویرانگر شده و موجب کاهش میزان بازتاب از سطح شده و عبور نور را افزایش می‌دهد که این ویژگی را خاصیت ضدبازتاب می‌گویند [۱۴]. بنابراین با کنترل دقیق تعداد لایه‌ها، ضخامت لایه‌ها، و جنس لایه‌ها، می‌توان مقادیر عبور یا بازتاب نور را کنترل نمود.

۲. مباحث نظری و شبیه‌سازی ساختار چندلایه

۱.۲ نظریه ساختارهای چندلایه

نظریه ساختارهای چندلایه بیان می‌کند که هر لایه در ساختارهای چندلایه را می‌توان به صورت یک ماتریس در نظر گرفت و با دانستن معادله موج میدان‌های فرودی، می‌توان میدان نهایی و عبوری از ساختار را پیش‌بینی کرد. برای مثال، اگر موج الکترومغناطیسی تخت را در نظر بگیریم که به یک ساختار تک لایه شامل یک فیلم لایه نازک بر روی یک زیرلایه تابانده می‌شود، مطابق شکل (۱)، عبور، بازتاب و شکست از سطوح اول و دوم رخ می‌دهد. با اعمال شرایط مرزی برای میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی نور تاییده شده به ساختار در مز محیط - لایه نازک پوششی یعنی سطح (الف) در شکل (۱) و لایه نازک پوششی-زیرلایه یعنی سطح (ب) داریم:

$$E_a = E_0 + E_{r1} = E_{t1} + E_{i1}, \quad (1)$$

$$E_b = E_{i2} + E_{r2} = E_{t2}, \quad (2)$$

$$B_a = B_0 \cos \theta_0 - B_{r1} \cos \theta_0 = B_{t1} \cos \theta_{t1} - B_{i1} \cos \theta_{i1}, \quad (3)$$

$$B_b = B_{i2} \cos \theta_{i1} - B_{r2} \cos \theta_{t1} = B_{t2} \cos \theta_{t2}, \quad (4)$$

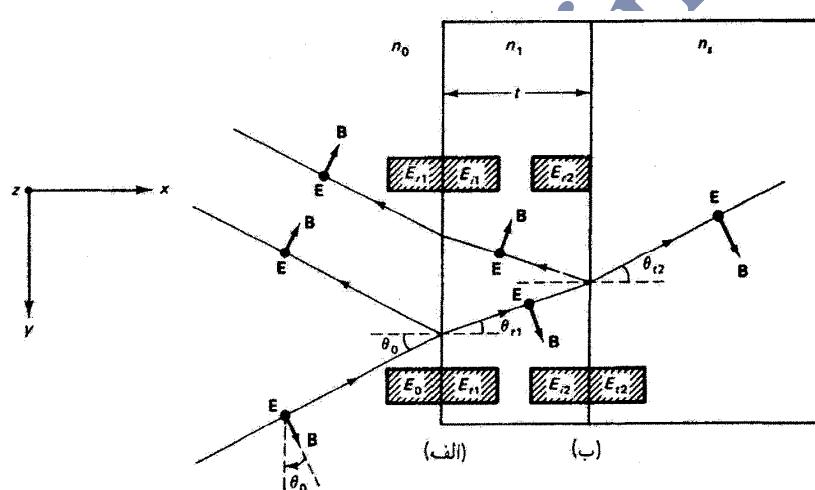
همچنین میدان الکتریکی و مغناطیسی موج تخت به صورت زیر به یکدیگر مرتبط هستند:

$$B = \frac{E}{v} = \left(\frac{n}{c} \right) E = n \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} E \quad (5)$$

با استفاده از رابطه (5) می‌توان شرایط مرزی توصیف شده در رابطه‌های (1) تا (4) را تنها با ولایتگی به شدت میدان الکتریکی بازنویسی کرد که در این صورت خواهیم داشت:

$$B_a = \gamma_0 (E_0 - E_{r1}) = \gamma_1 (E_{t1} - E_{i1}), \quad (6)$$

$$B_b = \gamma_1 (E_{i2} - E_{r2}) = \gamma_s E_{t2}. \quad (7)$$



شکل ۱ طرحواره تابش موج الکترومغناطیسی تخت بر ساختار تک لایه [۱۵]

Fig. 1 Schematic of the planar electromagnetic wave incidence on a single-layer structure.

همچنین، مقادیر γ با توجه به رابطه (5) به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\gamma_0 \equiv n_0 \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \cos \theta_0, \quad (8)$$

$$\gamma_1 \equiv n_1 \sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \cos \theta_{t1}, \quad (9)$$

$$\gamma_s \equiv n_s \sqrt{\epsilon_s \mu_s} \cos \theta_{t2}. \quad (10)$$

که در آنها n_0 , n_1 و n_s به ترتیب ضریب شکست محیط، لایه نازک پوششی و زیرلایه هستند. همچنین، ϵ_0 , ϵ_1 و ϵ_s به ترتیب ضریب گذردهی مغناطیسی لایه نازک پوششی، محیط و زیرلایه هستند. کمیت‌های ϵ_1 , ϵ_0 و ϵ_s نیز گذردهی الکتریکی لایه نازک پوششی، محیط و زیرلایه هستند. عبارت‌های θ_{t1} , θ_{t2} و θ_0 به ترتیب زاویه نور عبوری در مرز محیط-لایه پوششی، لایه پوششی-زیرلایه و زاویه نور تابیده شده در مرز محیط-لایه پوششی است. تفاوت آنها با E_{t1} تنها به دلیل اختلاف قرار گرفته است که با یک بار عبور از لایه ایجاد می‌شود و عبارت است از:

$$\delta = k_0 \Delta = \left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \right) n_1 t \cos \theta_{t1}, \quad (11)$$

در نتیجه بنابر رابطه (11) داریم:

$$E_{t2} = E_{t1} e^{-i\delta}, \quad (12)$$

$$E_{i1} = E_{r2} e^{-i\delta}, \quad (13)$$

با در نظر گرفتن روابط (12) و (13) می‌توان میدان‌های E_{i2} و E_{i1} را بر حسب E_b و B_b بدست آورد:

$$E_b = E_{t1} e^{-i\delta} + E_{i1} e^{i\delta} = E_{t2}, \quad (14)$$

$$B_b = \gamma_1 (E_{t1} e^{-i\delta} - E_{i1} e^{i\delta}) = \gamma_s E_{t2}. \quad (15)$$

سمت راست دو معادله (15) و (14) را به صورت موقت نادیده می‌گیریم و با استفاده از سمت چپ معادلات خواهیم داشت:

$$E_{t1} = \left(\frac{\gamma_1 E_b + B_b}{2\gamma_1} \right) e^{i\delta}, \quad (16)$$

$$E_{i1} = \left(\frac{\gamma_1 E_b - B_b}{2\gamma_1} \right) e^{-i\delta}. \quad (17)$$

با جایگذاری رابطه‌های (16) و (17) در شرایط مرزی اولیه روابط ماتریسی بدست می‌آید که به آن ماتریس تبدیل لایه نازک گفته می‌شود [16, 15]، این ماتریس به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{bmatrix} E_a \\ B_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \delta & \frac{i \sin \delta}{\gamma_1} \\ i \gamma_1 \sin \delta & \cos \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_b \\ B_b \end{bmatrix} \quad (18)$$

که در آن، δ اختلاف فاز از رابطه (۱۱) بدست می‌آید و γ_1 به ویژگی‌های ذاتی ماده و محیط انتشار بستگی داشته و از رابطه (۹) محاسبه می‌شود. ماتریس بدست آمده را می‌توان برای زیرلایه با یک لایه نازک پوشش به کاربرد برد. اگر تعداد لایه نازک در ساختار افزایش یابد، شکل کلی تبدیل میدان‌های اولیه به میدان‌های نهایی به صورت زیرخواهد بود:

$$\begin{bmatrix} E_a \\ B_a \end{bmatrix} = M_1 M_2 M_3 \dots \begin{bmatrix} E_N \\ B_N \end{bmatrix} \quad (19)$$

با استفاده از روابط (۱)، (۲)، (۶) و (۷) نیز داریم:

$$E_a = E_0 + E_{r1} \quad (20)$$

$$E_b = E_{t2} \quad (21)$$

$$B_a = \gamma_0 (E_0 - E_{r1}) \quad (22)$$

$$B_b = \gamma_s E_{t2} \quad (23)$$

حال با توجه به رابطه (۱۸)، ماتریس بدست آمده را بر حسب روابط (۲۰) الی (۲۳) بازنویسی می‌کنیم،

$$\begin{bmatrix} E_0 + E_{r1} \\ \gamma_0 (E_0 - E_{r1}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} = \cos \delta & m_{12} = \frac{i \sin \delta}{\gamma_1} \\ m_{21} = i \gamma_1 \sin \delta & m_{22} = \cos \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{t2} \\ \gamma_s E_{t2} \end{bmatrix} \quad (24)$$

ضرایب بازتاب و عبور برابر با رابطه (۲۵) تعریف می‌شود:

$$r \equiv \frac{E_{r1}}{E_0}, \quad t \equiv \frac{E_{t2}}{E_0} \quad (25)$$

با وارد کردن ضرایب r و t در ماتریس تبدیل بدست آمده، خواهیم داشت:

$$1 + r = m_{11}t + m_{12}\gamma_s t \quad (26)$$

$$\gamma_0(1 - r) = m_{21}t + m_{22}\gamma_s t \quad (27)$$

با حل دو معادله (۲۶) و (۲۷) برای ماتریس تبدیل بدست آمده در رابطه (۲۴) می‌توانیم ضرایب عبور و بازتاب را محاسبه کنیم.

$$t = \frac{2\gamma_0}{\gamma_0 m_{11} + \gamma_0 \gamma_s m_{12} + m_{21} + \gamma_s m_{22}} \quad (28)$$

$$r = \frac{\gamma_0 m_{11} + \gamma_0 \gamma_s m_{12} - m_{21} - \gamma_s m_{22}}{\gamma_0 m_{11} + \gamma_0 \gamma_s m_{12} + m_{21} + \gamma_s m_{22}} \quad (29)$$

عبور کل و بازتاب کل به صورت $T = |t|^2$ و $R = |r|^2$ محاسبه می‌شود (Pedrotti et al., 1993). اما باید دقت داشت که مقادیر بازتاب کل و عبور کل موهومی هستند و از این‌رو خواهیم داشت:

$$r = \frac{A+iB}{C+iD} \quad (30)$$

$$|r|^2 = rr^* = \frac{A+iB}{C+iD} \frac{A-iB}{C-iD} = \frac{A^2 + B^2}{C^2 + D^2} \quad (31)$$

پس از انجام محاسبات بازتاب کل و عبور کل برابر می‌شود با:

$$R = \frac{n_1^2(n_0 - n_s)^2 \cos^2 \delta + (n_0 n_s - n_1^2)^2 \sin^2 \delta}{n_1^2(n_0 + n_s)^2 \cos^2 \delta + (n_0 n_s + n_1^2)^2 \sin^2 \delta} \quad (32)$$

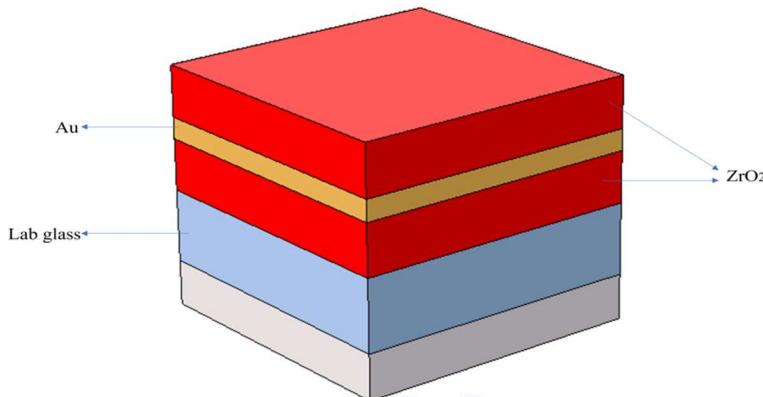
$$T = \frac{4n_1^2 n_0^2}{(n_0 + n_s)^2 \cos^2 \delta + (n_0 n_s + n_1^2)^2 \sin^2 \delta} \quad (33)$$

۲.۲ شبیه‌سازی ساختارهای چندلایه

در بخش پیشین بیان شد که می‌توان با انجام ریاضیات ماتریس پرتو و بهره‌گیری از ابزارهای شبیه‌سازی، ویژگی‌های نوری لایه‌های نازک را پیش‌بینی کرد. نرم افزار کامسول مولتی فیزیک^۱ یکی از ابزارهای قوی شبیه‌سازی برای این کار است و البته سایر نرم‌افزارهای شبیه‌سازی مبتنی بر روابط فرنل برای این موضوع قابل استفاده می‌باشند. در این پژوهش ساختار سه لایه دی‌اکسید زیرکونیوم در فضای سه بعدی در مازول Wave Optics شبیه‌سازی شده است. در شکل (۲) ساختار سه بعدی شبیه‌سازی نمایش داده شده است. در این ساختار نواحی

^۱ Comsol Multiphysics

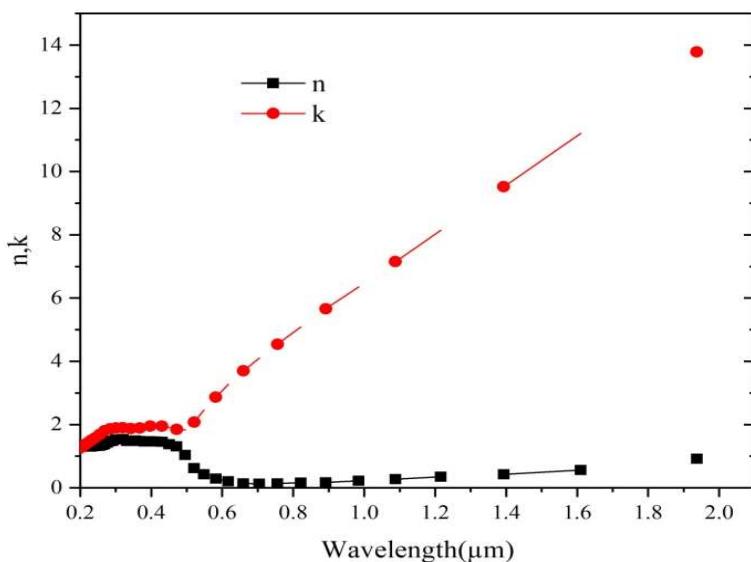
قرمز رنگ لایه‌های اکسید زیرکونیوم، ناحیه زرد رنگ لایه طلا و لایه آبی رنگ، زیرلایه شیشه هستند. زاویه تابش نور به سطح ساختار سه لایه در تمامی مراحل شیوه‌سازی ۹۰ درجه و عمودی مشخص شده است. ویژگی‌های نوری لایه فلزی میانی که از جنس طلا است با استفاده از ضرایب شکست و خاموشی در بازه ۲۰۰۰ الی ۲۰۰ نانومتر محاسبه شده است.



شکل ۲ طرحواره شیوه‌سازی شده برای ساختار دی اکسید زیرکونیوم / طلا / دی اکسید زیرکونیوم بر بستر شیشه.

Fig. 2 Schematic of the simulated three-layer zirconium oxide/ gold/ zirconium oxide structure on a glass substrate.

تغییرات ضرایب شکست و خاموشی لایه نازک طلا با افزایش طول موج نور فرودی در شکل (۳) ارائه شده است. مرجعی که ثابت‌های اپتیکی طلا در محدود طیف ۲۰۰ الی ۲۰۰۰ نانومتر را اندازه‌گیری کرده است، مطالعات جانسون کریستی در سال ۱۹۷۲ بوده است [۱۷].



شکل ۳ ضریب شکست و ضریب خاموشی لایه بازتاب کننده طلا [۱۷]

Fig. 3 Refractive index and extinction coefficient of the gold reflector layer.

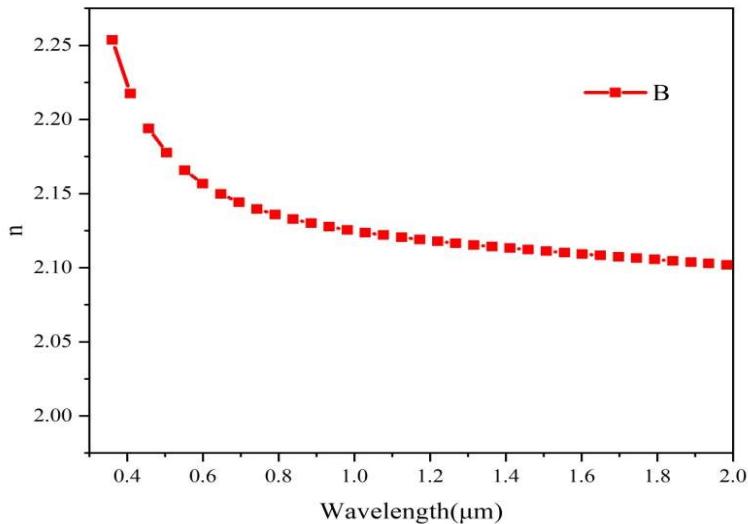
ضروری است یادآوری شود که مشبندی انجام شده در حل این مساله به صورت خودکار با استفاده از نرم افزار کامسول مولتی فیزیک به صورت physics-controlled mesh انجام شده است. همچنین ثابت‌های اپتیکی اکسیدزیرکونیوم نیز با استفاده از رابطه سلمایر توسط وود و همکاران در سال ۱۹۸۲ در محدوده طیف ۳۰۰ الی ۵۰۰ نانومتر محاسبه شده است [۱۸]:

$$n^2 - 1 = \frac{1.347091\lambda^2}{\lambda^2 - 0.062543^2} + \frac{2.117788\lambda^2}{\lambda^2 - 0.166739^2} + \frac{9.452943\lambda^2}{\lambda^2 - 24.320570^2} \quad (۳۴)$$

که در رابطه (۳۴)، ضریب شکست اکسیدزیرکونیوم n در طول موج λ است. در شکل (۴) تغییرات ضریب شکست ماده اکسیدزیرکونیوم نسبت به تغییرات طول موج فروودی نمایش داده شده است. مشاهده می‌شود که با افزایش طول موج مقدار ضریب شکست ماده کاهش پیدا می‌کند.

با استفاده از موارد بیان شده، در مرحله اول شبیه‌سازی، ساختار تک‌لایه‌ای از لایه نازک فلز طلا بر روی زیرلایه شیشه‌ای شبیه‌سازی شد. ضخامت لایه طلا در این شبیه‌سازی‌ها تحت زاویه ۹۰ درجه، از کمینه ضخامت لایه‌نشانی نمونه واقعی در آزمایشگاه در حدود ۴ نانومتر تا بیشینه ۲۵

نانومتر بوده است که ضمن وجود شفافیت ناحیه مرئی، بازتاب ناحیه مادون قرمز را نیز داشته باشد و بیش از این مقدار عملای شفافیت مرئی از بین می‌رود.

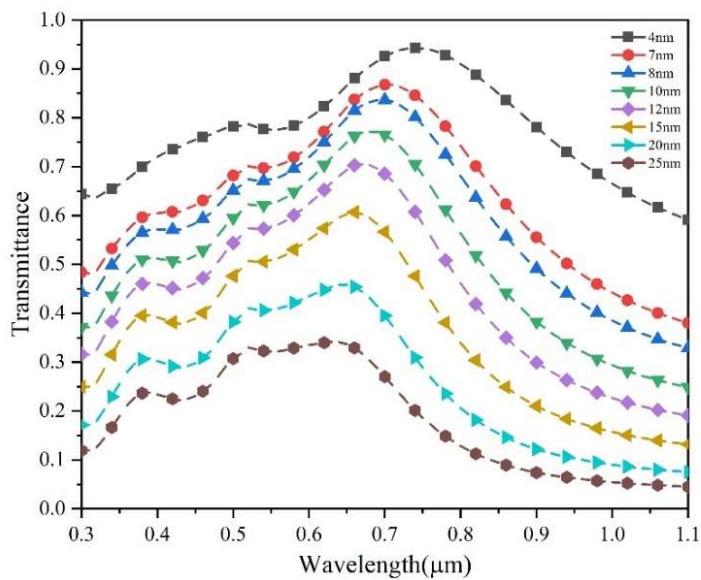


شکل ۴ ضریب شکست لایه محافظ اکسیدزیرکونیوم [۱۸].

Fig. 4 Refractive index of the zirconium oxide protective layer.

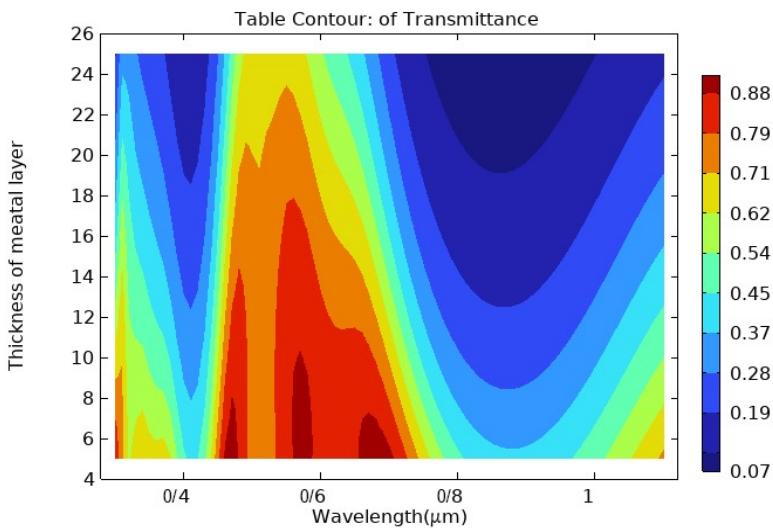
با توجه به شکل (۵) با شبیه‌سازی انجام شده لایه نازک طلا به صورت تک لایه در طول موج‌های مرئی، عبور برای ضخامت‌های کمتر از ۲۰ نانومتر، بیش از ۴۰ درصد بوده است. اما همه ضخامت‌های بیان شده، به خوبی بازتاب کننده محدوده مادون قرمز نسبت به مرئی هستند به حدی که برای ضخامت ۲۰ نانومتر طلا، عبور مادون قرمز، یعنی از طول موج ۷۸۰ نانومتر و بیشتر، به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است و بازتاب عملای بیش از ۹۰ درصد می‌باشد. در حالی که عبور مرئی به ویژه در ناحیه طول موجی ۵۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر، بیش از ۴۰ درصد بوده است. همچنین با افزایش ضخامت لایه طلا از ۴ تا ۲۵ نانومتر، شفافیت مرئی، یعنی عبور نور مرئی نیز به تدریج کاهش یافته است. برای انتخاب دقیق‌تر، شبیه‌سازی ضخامت لایه طلا از ۵ الی ۲۵ نانومتر با گام‌های ۱ نانومتر افزایش پیدا کرده است و تلفیق تمامی نتایج بدست آمده از طیف عبور در محدوده ۳۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر، در قالب یک تصویر در شکل (۶) به تصویر کشیده شده است. این تصویر به زیبایی نشان می‌دهد که عبور در ناحیه مادون قرمز بویژه در حدود ۹۰۰ نانومتر، برای ضخامت حدود ۲۰ نانومتر به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. در عین حال، با افزایش ضخامت تا ۲۵ نانومتر، عبور مرئی

شروع به کاهش از ۸۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کرده است. در واقع، در نمودار رسم شده در شکل (۶) تغییرات ضخامت لایه فلزی و تاثیر آن بر عبور نور از ساختار را می‌توان مشاهده کرد. با افزایش ضخامت لایه طلا، عبور در محدوده ۷۸۰-۳۸۰ نانومتر کاهش می‌یابد، اگرچه بازتاب و جذب در محدوده ۱۱۰۰-۷۸۰ نانومتر افزایش می‌یابد. در نتیجه، اگر ضخامت لایه پایین‌تر از حالت بهینه باشد، بازتاب و جذب در مادون قرمز نزدیک کاهش می‌یابد، عبور نور مرئی کاهش پیدا می‌کند و می‌کنند. اگر ضخامت انتخاب شده بیشتر از حد بهینه باشد، عبور نور مرئی کاهش پیدا می‌کند و سطح تاریک می‌شود. از این‌رو، انتخاب یک محدوده مناسب ضخامتی در حدود ۲۰ نانومتر برای ساخت نمونه واقعی، مناسب به نظر می‌رسد. در این حالت، عبور نور مرئی در حد بیش از ۴۰ درصد است که برای عبور نور و به دنبال آن، دید خوب از یک شیشه همچنان مناسب است.



شکل ۵ طیف عبور شبیه‌سازی شده از لایه نازک طلا به ضخامت‌های ۴، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ نانومتر.

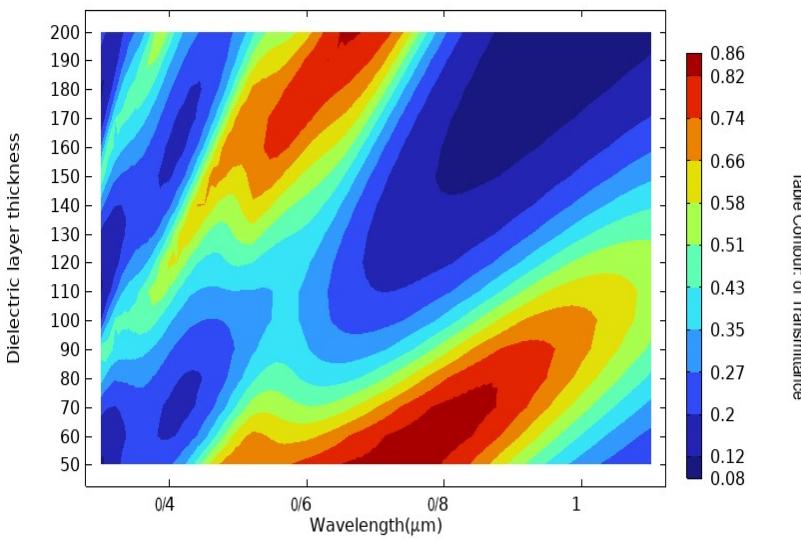
Fig. 5 Simulated transmission spectra of thin gold films with thicknesses of 4, 7, 8, 10, 12, 15, 20, and 25 nm.



شکل ۶ طیف عبور ساختار سه لایه $ZrO_2/Au/ZrO_2$ در اثر تغییرات ضخامت لایه فلز طلا از ۵ نانومتر تا ۲۵ نانومتر.

Fig. 6 Transmission spectrum of the $ZrO_2/Au/ZrO_2$ three-layer structure due to changes in the thickness of the gold metal layer from 5 nm to 25 nm.

در مرحله بعدی، شبیه‌سازی ساختار دو لایه‌ای دی‌الکتریک یعنی دی‌اکسیدزیرکونیوم بر سطح شیشه در کامپول انجام شد و عبور طیفی از طول موج ۳۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر بدست آمد. برای این کار، ضخامت‌های اکسید زیرکونیوم به صورت متقاضن برای هر دو لایه، از ۵۰ نانومتر تا ۲۰۰ نانومتر با گام‌های ۱۰ نانومتر افزایش، شبیه‌سازی شد که نتیجه برهم‌نهی تمام طیف‌ها برای تغییرات ضخامت یاد شده در قالب شکل (۷) دیده می‌شود.

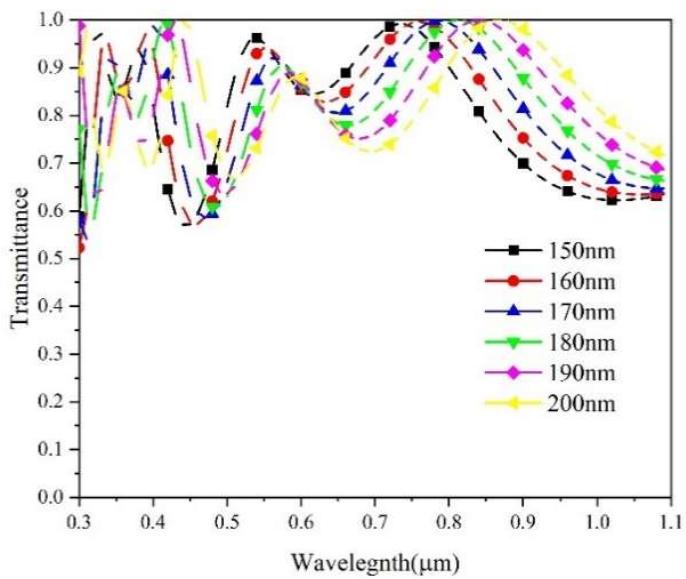


شکل ۷ شبیه‌سازی تغییرات طیف عبور ساختار دو لایه در اثر تغییر ضخامت لایه‌های دی‌الکتریک اکسید زیرکونیوم از ۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر.

Fig. 7 Simulation of changes in the transmission spectrum of the two-layer structure due to changes in the thickness of the zirconium oxide dielectric layers from 50 to 200 nm.

از نتایج شبیه‌سازی شکل (۷) مشاهده می‌شود که با افزایش ضخامت لایه‌های دی‌الکتریک در ناحیه طیفی مرئی، عبور افزایش پیدا می‌کند به صورتی که در حدود بیش از ۱۵۰ نانومتر ضخامت دی‌اکسیدزیرکونیوم در شبیه‌سازی، محدوده بیشترین عبور مشاهده می‌شود. از طرفی با افزایش ضخامت لایه دی‌الکتریک، درصد عبور نور در ناحیه مادون قرمز تردیک کاهش پیدا می‌کند. بنابراین ضخامتی از لایه دی‌اکسیدزیرکونیوم (ZrO_2) در حد بیش از ۱۵۰ نانومتر می‌تواند به عنوان ضخامت مناسب مشخص شود.

سپس در مرحله بعد، ساختار تک لایه دی‌اکسیدزیرکونیوم نیز بروی زیرلایه شبیه‌ای به صورت تک‌لایه شبیه‌سازی شد که در شکل (۸) نشان داده شده است و ضخامت‌های بیش از ۱۵۰ نانومتر که گزینه‌های مناسبی در شبیه‌سازی مرحله قبل تشخیص داده شدند، مورد شبیه‌سازی منفرد و جداگانه با گام‌های ۱۰ نانومتری قرار گرفتند. این شبیه‌سازی‌ها برای ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۸۰، ۱۹۰ و ۲۰۰ نانومتر بوده است.



شکل ۸ طیف عبور شیوه‌سازی شده از لایه نازک اکسیدزیرکونیوم به ضخامت ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۸۰، ۱۹۰ و ۲۰۰ نانومتر.

Fig. 8 Simulated transmission spectra of thin zirconium oxide films with thicknesses of 150, 160, 170, 180, 190, and 200 nm.

همانطور که در شکل (۸) مشاهده می‌شود، لایه نازک دی اکسید زیرکونیوم در بازه طول موجی ۳۰۰ الی ۱۱۰۰ نانومتر به صورت کلی شفاف است و در همه ضخامت‌های بیان شده از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر، بیش از ۶۰ درصد عبوردهی دارد. همچنین در بازه طول موجی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر، یک قله عبوردهی وجود دارد که برای ضخامت‌های ۱۵۰ و ۱۶۰ نانومتر، نوک این قله عبوردهی در حدود ۵۵۰ نانومتر به خوبی دیده می‌شود.

اگرچه نکته دارای اهمیت و قابل توجه که در نمودارهای رسم شده طیف عبور دی اکسیدزیرکونیوم قابل مشاهده است، جایه‌جایی بیشنه عبور به سمت طول موج‌های بزرگتر با افزایش ضخامت لایه می‌باشد. جایه‌جایی به قرمز نوک قله‌ها به دلیل افزایش ضخامت و ایجاد تداخل ویرانگر در طول موج‌های بزرگتر است. همچنین بر اساس قوانین بازتاب از لایه‌های نازک و تطبیق با طول راه نوری طی شده در لایه و بازتاب از آن و سپس تداخل‌سازنده و ویرانگری که بر حسب مضارب صحیح نیم طول موجی در قیاس با ضخامت لایه‌ها رخ می‌دهد، به زیبایی موج رفتار نوسانی طیف عبوری شده است که از رابطه ریاضی زیر قابل درک است. اگر ضخامت لایه

پوشش داده شده t باشد و برابر یک چهارم طول موج تابیده شده در نظر گرفته شود، خواهیم داشت:

$$t = \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda_0}{4n_1} \quad (35)$$

که در نتیجه آن رابطه (۱۱) که نشان دهنده اختلاف فاز نور عبوری و بازتابی است، برابر می‌شود با:

$$\delta = 2\pi n_1 \left(\frac{\lambda_0}{4n_1} \right) / \lambda_0 = \frac{\pi}{2} \quad (36)$$

اگر مقدار اختلاف فاز برابر 90° درجه باشد $\cos \delta = 0$ و $\sin \delta = 1$ می‌شود. اگر این مقادیر را در رابطه (۳۲) یعنی بازتاب کل از سطح قرار بدهیم خواهیم داشت:

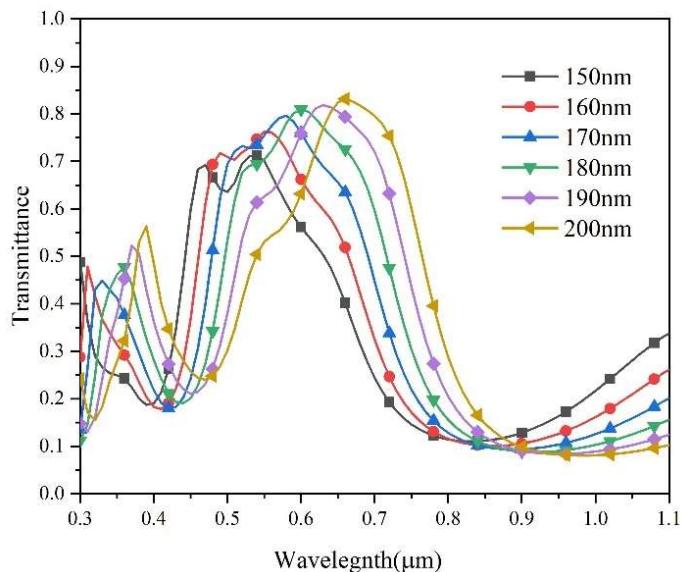
$$R = \left(\frac{n_0 n_s - n_1^2}{n_0 n_s + n_1^2} \right)^2 \quad (37)$$

و در عمل می‌توان مقدار بازتاب در تابش عمودی از لایه‌های نازک با جنس‌های متفاوت را محاسبه نمود.

در گام بعدی، طیف عبور ساختار نهایی سه لایه‌ای دی‌اکسیدزیرکونیوم/طلاء/دی‌اکسیدزیرکونیوم محاسبه شد و در شکل (۹) نمایش داده شده است که در آن ضخامت لایه‌های دی‌اکسیدزیرکونیوم متقارن دو طرف طلا از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر با گام‌های ۱۰ نانومتر متغیر بوده است. این تغییر به صورت متقارن برای هر دو لایه لحاظ شده است، اما ضخامت طلا ۲۰ نانومتر ثابت در نظر گرفته شده است. مثلاً لایه ۱۵۰/۲۰/۱۵۰ و سپس ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ محاسبه شده‌اند تا در نهایت ۲۰۰/۲۰۰ بدست آمده است.

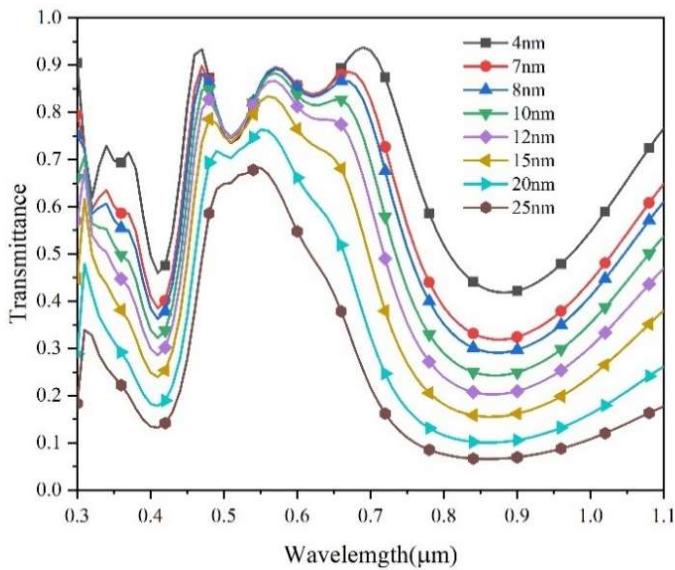
نمودار طیف عبور بدست آمده از شکل (۹) نشان می‌دهد با افزایش ضخامت لایه‌ای اکسید فلزی در حالی که ضخامت لایه طلا ۲۰ نانومتر و ثابت است، بیشینه عبور نور مرئی به سمت طول موج‌های بزرگتر حرکت می‌کند که این اتفاق مطلوب نیست. از طرفی نشان می‌دهد که عبور برای ضخامت در حدود ۱۶۰ نانومتر در ترکیب سه لایه یعنی ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ در محدوده ۵۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر، بهترین پاسخ را داشته است و در عین حال بازتاب در مادون قرمزنزدیک (۷۸۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر) نیز بسیار بالا و در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بوده است.

در آخرین مرحله شبیه‌سازی‌ها، ضخامت دولایه دی‌الکتریک ۱۶۰ نانومتر ثابت نگه داشته شده و ضخامت لایه طلا مقداری ۴، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ به صورت متغیر در نظر گرفته شده است. مطابق با شکل (۱۰) در اثر افزایش ضخامت لایه طلا، عبور در طول موج ۴۰۰ الی ۷۰۰ نانومتر کاهش پیدا می‌کند اما همزمان بازتاب طول موج‌های مادون قرمز نیز افزایش پیدا می‌کند. با توجه به شکل (۱۰)، ضخامت‌های ۱۵ و ۲۰ نانومتر با عبور بیشتر از ۷۰ درصد نور مرئی در طول موج ۵۵۰ نانومتر و بازتاب الی ۹۰ درصدی در ناحیه مادون قرمز، گزینه‌های مطلوبی برای استفاده در ساختن نمونه آزمایشگاهی هستند.



شکل ۹ شبیه‌سازی طیف عبور ساختار سه‌لایه دی‌اکسیدزیرکونیوم/طلا/دی‌اکسیدزیرکونیوم. ضخامت ثابت لایه طلا (۲۰ نانومتر) و ضخامت متفاوت لایه‌های دی‌اکسیدزیرکونیوم.

Fig. 9 Simulated transmission spectrum of a zirconium dioxide/gold/zirconium dioxide three-layer structure. Fixed thickness of the gold layer (20 nm) and varying thickness of the zirconium dioxide layers.



شکل ۱۰ شبیه‌سازی طیف عبور ساختار سه لایه اکسید زیرکونیوم/ طلا/ اکسید زیرکونیوم با ضخامت ثابت لایه‌های دی الکترونیک (۱۶۰ نانومتر) و ضخامت متفاوت لایه طلا.

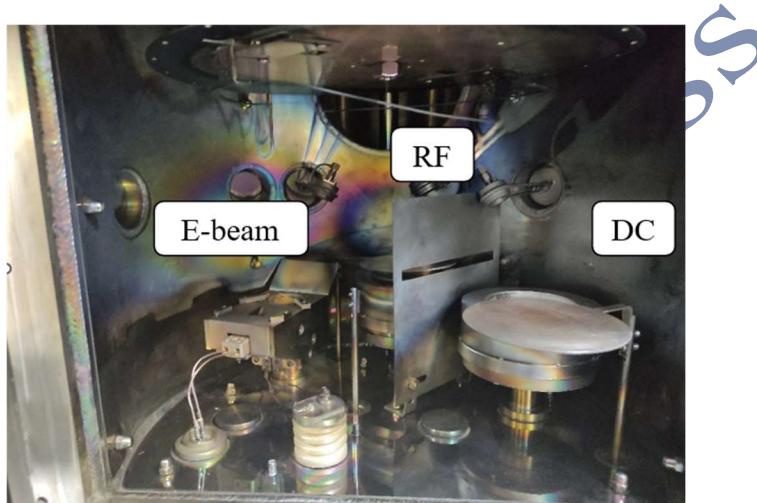
Fig. 10 Simulation of the transmission spectrum of a zirconium oxide/ gold/ zirconium oxide three-layer structure with a constant thickness of the dielectric layers (160 nm) and varying thickness of the gold layer.

بنابراین، با توجه به تمامی شبیه‌سازی‌های بیان شده و تحلیل طیف‌ها و نمودارهای بدست آمده، ضخامت‌های ۱۸۰ تا ۱۶۰ نانومتر برای اکسید زیرکونیوم و حدود ۲۰ نانومتر برای لایه طلا، حالت بهینه مستخرج از شبیه‌سازی‌ها بوده و برای ساخت نمونه آزمایشگاهی ساختار سه‌لایه مورد نظر با هدف بازتاب تابش حرارتی مادون قرمز نزدیک و غیور هم‌زمان تابش مرئی بر روی یک شبیه انتخابگر طیفی یا شبیه هوشمند با هدف خنک‌سازی تابشی هستند. در عین حال، کمینه ضخامت برای لایه‌نشانی نمونه واقعی به نظر می‌رسد دارای ترکیب ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ نانومتر می‌تواند باشد و از این‌رو برای ساخت، انتخاب می‌گردد.

۳. ساخت نمونه ساختار سه‌لایه دی‌اکسید زیرکونیوم/ طلا/ دی‌اکسید زیرکونیوم بر سطح شبیه

لایه‌نشانی ساختار سه‌لایه دی‌اکسید زیرکونیوم/ طلا/ دی‌اکسید زیرکونیوم به روش باریکه الکترونی یا همان تفنگ الکترونی با دستگاه لایه‌نشانی امگا ۴۱۰ انجام شد. این دستگاه به سفارش

آزمایشگاه لایه‌نشانی دانشگاه یزد ساخته شد و همزمان دارای سه نوع لایه‌نشانی مجزا شامل کندوپاش جریان مستقیم^۱ و کندوپاش رادیو فرکانس^۲ و تفنگ الکترونی^۳ در یک محفظه خلاء می‌باشد که در شکل (۱۱) نشان داده شده است. در این مرحله از پژوهش، ساختار سه‌لایه که همان ساختار شبیه‌سازی شده در بخش اول پژوهش بود، با استفاده از سامانه لایه‌نشانی تفنگ الکترونی ساخته شد و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت.



شکل ۱۱ نمایی از محفظه خلاء دستگاه لایه‌نشانی امگا ۴۱۰ و تفنگ الکترونی دستگاه که برای ساخت نمونه شبیه انتخابگر طیفی سه‌لایه‌ای اکسید زیرکونیوم/طلاء/اکسید زیرکونیوم از آن استفاده گردید.

Fig. 11 The vacuum chamber of the Omega 410 PVD coating system and the electron gun which was used for coating of the three-layer zirconium dioxide/gold/zirconium dioxide spectral selective glass sample.

۱.۳ مواد و مراحل انجام لایه‌نشانی

در این آزمایش از قطعات دی‌اکسید زیرکونیوم به خلوص ۹۹/۹۹٪ و طلا به خلوص ۹۹/۹۹٪ استفاده شده است. زیرلایه مورد استفاده شبیه آزمایشگاهی بوده که در ابتدا با استفاده از متانول و آب شستشو و چربی‌زدایی شده است. لایه‌نشانی در خلاء $4/5 \times 10^{-4}$ تور انجام شده است.

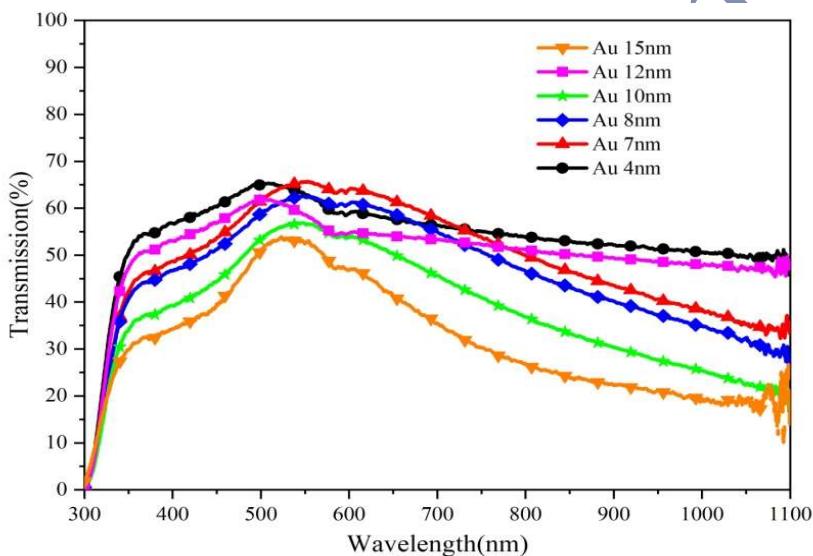
^۱ DC sputtering

^۲ RF Sputtering

^۳ E-Beam

در این پژوهش ابتدا پوشش تک لایه طلا با ضخامت‌های ۴، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ نانومتر بر روی زیرلایه شیشه‌ای پوشش دهی شده است. پوشش دهی با نرخ ۰/۲ نانومتر بر ثانیه برای طلا انجام شده است. طیف عبور این نمونه‌ها با دستگاه طیف‌سنجی Ocean Optic مدل HR4000 آزمایشگاه لایه‌نشانی در زاویه تابش ۹۰ درجه اندازه‌گیری شده است که نتایج مقایسه‌ای تمامی نمونه‌های ساخته شده در قالب یک نمودار مقایسه‌ای و در مذکوری در شکل (۱۲) ارائه شده است.

در شکل (۱۲) مشاهده می‌شود با افزایش ضخامت لایه نازک طلا، عبور طیف در بازه ۳۰۰ الی ۱۱۰۰ نانومتر کاهش پیدا می‌کند، اما این مقدار کاهش یکسان نیست. برای مثال، اگر لایه نازک طلا با ضخامت ۱۵ نانومتر در نظر گرفته شود، بیشینه نور عبوری در میانه ناحیه مرئی و در طول موج ۵۶ نانومتر رخ می‌دهد. اگرچه درصد عبور نور در طول موج‌های بزرگتر کاهش می‌یابد به گونه‌ای که در طول موج ۱۰۰۰ نانومتر، درصد عبور نور مادون قرمز نزدیک، برابر ۲۰ درصد است.

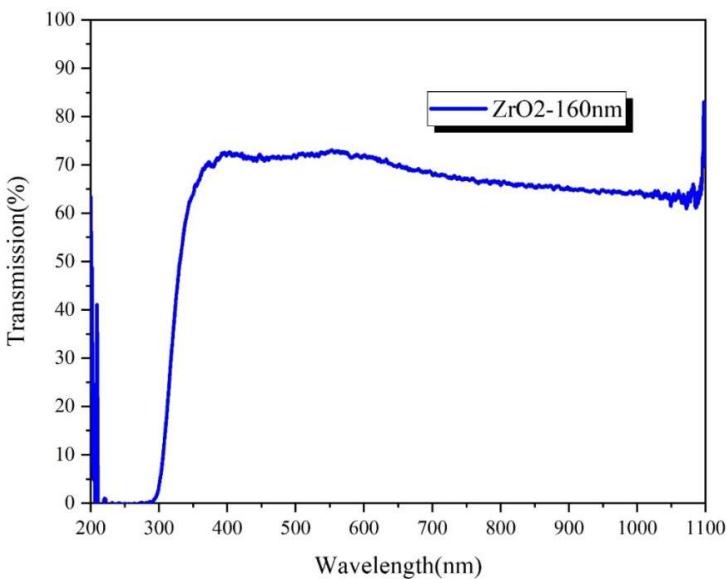


شکل ۱۲ طیف عبور ساختارهای تک لایه طلا ساخته شده در آزمایشگاه لایه نازک با ضخامت‌های مختلف از ۴ نانومتر تا ۱۵ نانومتر.

Fig. 12 Transmission spectra of gold single-layer structures fabricated in the thin film laboratory with different thicknesses from 4 nm to 15 nm.

در ادامه لایه نازک دیاکسید زیرکونیوم ZrO_2 نیز بر روی زیرلایه شیشه‌ای به روش باریکه الکترونی پوشش دهی شده و طیف عبور این نمونه نیز اندازه‌گیری شده است. پوشش دهی با نرخ ۰/۱۷ نانومتر بر ثانیه برای دیاکسید زیرکونیوم انجام شده است. در شکل (۱۳) طیف عبور لایه ۱۶۰ نانومتری دیاکسید زیرکونیوم نشان داده شده است.

شکل (۱۳) نشان می‌دهد که لایه نازک دیاکسید زیرکونیوم در طول موج ۳۵۰ الی ۱۰۰۰ نانومتر شفاف است و عبوری با بیشینه حدود ۷۴ درصد دارد. در بخش تجربی، دولایه اکسیدی مورد استفاده در ساختارهای دیالکتریک /فلز/ دیالکتریک افزون بر نقش اپتیکی خود، به عنوان لایه محافظ و بستر چسبنده نیز ایفای نقش می‌کنند. لایه نازک فلزات بازتاب کننده مادون قرمز مانند طلا، نقره و مس پایداری شیمیایی و فیزیکی یا مکانیکی بسیار کمی دارند. برای مثال، لایه نازک فلزات نقره و مس در مجاورت هوای محیط به سرعت اکسید شده و ویژگی‌های نوری و بازتاب کننده‌گی خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل در این پژوهش لایه فلزی از طلا انتخاب شده است که دارای مقاومت شیمیایی بالایی است و ویژگی‌های اپتیکی آن در مجاورت هوای محیط دستخوش تغییر نمی‌شود. دومین دلیل انتخاب لایه نازک طلا به عنوان لایه بازتاب کننده وجود بیشینه عبور در مرکز محدود طول موج مرئی طول موج ۵۵۰ نانومتر است. این ویژگی در نقره مشاهده نمی‌شود و بیشینه عبور نور در طیف لایه نازک نقره در محدود فرابنفش و آبی رخ می‌دهد. همچنین چسبنده‌گی لایه فلزی سه عنصر یاد شده به سطح شیشه بسیار پایین است، به صورتی که با کمترین خراشیدگی، لایه فلزی به آسانی ممکن است از بین برود. به همین دلیل، از یک لایه اکسید فلزی برای افزایش چسبنده‌گی و از لایه دیگر برای محافظت در برابر واکنش‌های شیمیایی و تنش‌های فیزیکی نیز استفاده می‌شود [۸].



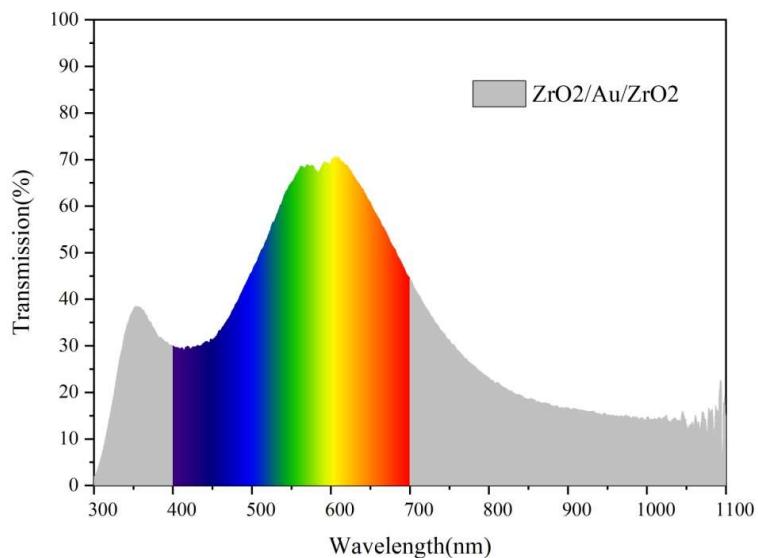
شکل ۱۳ طیف عبور لایه نازک اکسید زیرکونیوم ZrO_2 ساخته شده در آزمایشگاه لایه نازک به ضخامت ۱۶۰ نانومتر.

Fig. 13 Transmission spectrum of the zirconium oxide (ZrO_2) thin layer fabricated in the thin-film laboratory with a thickness of 160 nanometers.

در مرحله بعد، پس از ایجاد ساختارهای منفرد و ارزیابی و مشخصه‌یابی منفرد آن‌ها، ساختار سه لایه دی اکسید زیرکونیوم / طلا / دی اکسید زیرکونیوم ساخته شد که در آن مطابق با نتایج بهینه بدست آمده از شبیه‌سازی‌های پژوهش، ضخامت دولاًیه دی‌الکتریک دی اکسید زیرکونیوم ۱۶۰ نانومتر و ضخامت لایه فلزی طلا، حدود ۲۰ نانومتر بر روی شیشه پوشش‌دهی شد و ساختار سه‌لایه ساخته شد. پس از انجام لایه‌نمانی، از نمونه تولید شده طیف عبور UV-Vis-NIR تهیه شده است که در شکل (۱۴) دیده می‌شود.

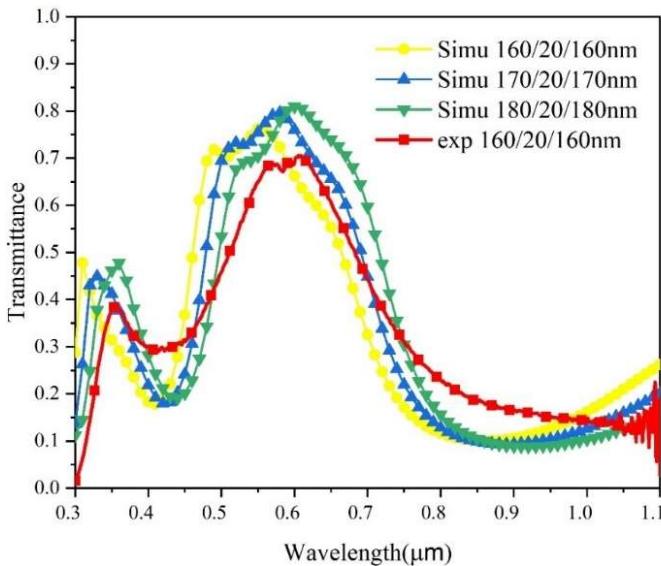
پس از تولید نمونه سه‌لایه‌ای دی اکسید زیرکونیوم / طلا / دی اکسید زیرکونیوم با ضخامت ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ نانومتر، ساخته شده به روش باریکه الکترونی و اندازه‌گیری شفافیت یا عبور در بازه ۱۱۰۰ تا ۳۰۰ نانومتر مطابق شکل (۱۴)، طیف عبور نمونه تولید شده سه‌لایه در آزمایشگاه بر سطح شیشه، با شبیه‌سازی‌های انجام شده برای همین نمونه سه‌لایه، در شکل (۱۵) به زیبایی مقایسه شده‌اند. همانطور که از مقایسه نمونه‌های شبیه‌سازی‌ها در سه ضخامت ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ و ۱۷۰/۲۰/۱۷۰ و ۱۸۰/۲۰/۱۸۰ نانومتر با نمونه تجربی ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ نانومتر ساخته شده ملاحظه

می شود، تطابق مناسبی برای نمونه دارای ضخامت های شبیه سازی شده ۱۷۰/۲۰/۱۷۰ با نمونه تجربی ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ نانومتر وجود دارد.



شکل ۱۴ طیف عبور ساختار سلایه دی اکسید زیرکونیوم / طلا / دی اکسید زیرکونیوم با ضخامت ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ نانومتر، ساخته شده به روش باریکه الکترونی.

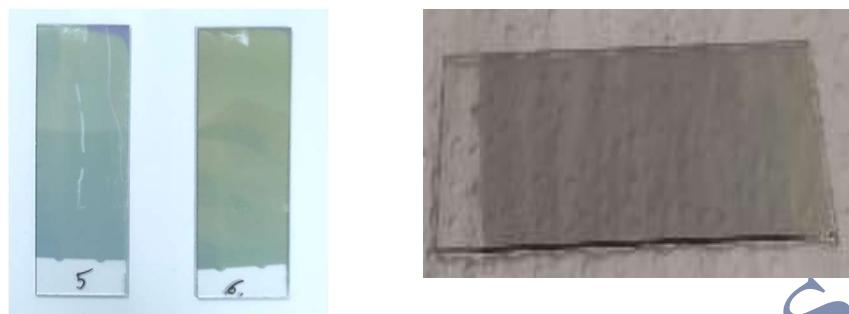
Fig. 14 Transmission spectrum of a zirconium dioxide/ gold/ zirconium dioxide three-layer structure with a thickness of 160/20/160 nm, fabricated by the electron beam deposition method.



شکل ۱۵ مقایسه طیف شبیه‌سازی‌های انجام شده با نمونه ساخته شده در آزمایشگاه.

Fig. 15 Comparison of the simulated spectra with the experimental sample fabricated in the laboratory.

اختلاف مشاهده شده می‌تواند از عواملی چون کالیبراسیون و دقت اندازه‌گیری ضخامت سنج دستگاه لایه‌نمانی، خلوص مواد آزمایشگاهی، اختلاف در ویژگی‌های اپتیکی مواد مورد استفاده در شبیه‌سازی و نمونه تجربی اعم از زیرلایه شبیه‌ای و لایه‌های پوششی، و سایر منابع خطای انسانی و ابزاری در مقایسه با فرض‌ها و تقریب‌های به کار گرفته شده در مباحث نظری و شبیه‌سازی باشد. با وجود اختلاف حدود ده درصدی در نقاط بیشینه یا کمینه دو نمونه واقعی و شبیه‌سازی شده و وجود چهار نقطه تقاطع بین این دو نمودار، اما الگوی طیف عبور به خوبی حفظ شده است. افزون بر این، شبیه‌سازی اولیه، کمک شایانی نمود تا به جای ساخت نمونه‌های مکرر سه لایه‌ای برای رسیدن به یک شبیه هوشمند دارای عبور مناسب مرئی و بازتاب زیاد مادون قرمز، مستقیماً بر ساخت نمونه بهینه دارای ضخامت، نوع ماده و ترکیب و چگونگی لایه‌ها تمرکز نماییم. نمونه ساخته شده در این پژوهش در مقایسه با مقالات و پژوهش‌های انجام شده از بازتاب فروسرخ بالاتری برخوردار است. بنابراین ساختار با ترکیب $ZrO_2/Au/ZrO_2$ به ضخامت حدود ۱۶۰/۲۰ نانومتر به عنوان یک شبیه هوشمند با ساختار انتخابگر طیفی مناسب معرفی می‌گردد.



شکل ۱۶ (سمت راست) تصویر سطح لایه نازک ۱۶۰ نانومتری دیاکسید زیرکونیوم و (سمت چپ) لایه طلا با ضخامت‌های ۵ و ۱۰ نانومتر.

Fig. 16 (right) The 160 nm zirconium dioxide thin film on glass substrate, and (left) The gold layer with thicknesses of 5 and 10 nm.

۴. نتیجه‌گیری

در این پژوهش ساختار دیاکسید زیرکونیوم/طلا دیاکسید زیرکونیوم به عنوان یک نمونه از دسته ساختارهای دیالکتریک/فلز/دیالکتریک برای ساخت شیشه هوشمند از نوع انتخابگر طیفی مورد بررسی، شبیه‌سازی و سپس ساخت، قرار گرفته است. این ساختار با هدف عبوردهی نور مرئی و بازتاب کنندگی یا جذب تابش مادون قرمز بکار گرفته شده است. شبیه‌سازی لایه نازک طلا از ضخامت ۴ تا ۲۵ نانومتر و سپس بهینه‌سازی ضخامت با گام‌های ۱ نانومتری افزایشی در ضخامت، برای بازه طیفی ۳۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر، نشان از ضخامت بهینه ۲۰ نانومتر برای طلا دارد. شبیه‌سازی برای ضخامت ZrO_2 از ۵۰ نانومتر تا ۲۰۰ نانومتر به صورت دو لایه متقارن و یافتن بهینه آن با شبیه‌سازی، نشان از کمینه ضخامت مناسب ۱۵۰ نانومتر داشته که نوک قله عبور مرئی در طول موج ۵۵۰ نانومتر را داشته باشد. سپس، شبیه‌سازی ساختار سه لایه شامل دو لایه متقارن ZrO_2 از ۱۵۰ نانومتر تا ۲۰۰ نانومتر با یک لایه ثابت ۲۰ نانومتری طلا وسط آن، نشان داد که ترکیب با ضخامت‌های $ZrO_2/Au/ZrO_2$ می‌تواند برای بازه ۵۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر مرئی بیش از ۷۰٪ عبوردهی داشته باشد و در عین حال در مادون قرمز نزدیک از حدود ۷۵۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر، فقط ۱۰٪/۲۰٪ عبوردهی داشته باشد. این به معنای بازتاب و جذب تابش حرارتی مادون قرمز بیش از ۸۰ درصد بوده است و از این‌رو، ترکیب و مواد با این ضخامت می‌توانند به عنوان بهینه انتخاب شود.

سپس در مرحله ساخت نمونه تجربی در آزمایشگاه، ابتدا پوشش طلای نمونه واقعی از ۴ تا ۱۵ نانومتر بر زیرلایه شیشه ساخته شد و رفتار آن در مقایسه با شیوه‌سازی بررسی شد که نشان از ۵ تا ۷ درصد عبور کمتر نسبت به شیوه‌سازی‌ها نشان داد و مناسب به نظر می‌رسد. سپس لایه نازک ZrO_2 به ضخامت ۱۶۰ نانومتر به بستر شیشه ساخته شد و عبور آن اندازه‌گیری شد که در تمام ناحیه طیفی ۳۵۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر، عبور بیش از ۶۰ درصد بود. در نهایت ساختار سه‌لایه واقعی با ضخامت‌های ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ نانومتر برای $ZrO_2/Au/ZrO_2$ ساخته شد که به خوبی در ناحیه مرئی ۵۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر، بیش از ۵۰ درصد عبوردهی داشته و در قله نیز تا ۷۰ درصد عبوردهی را نشان می‌دهد و در ناحیه مادون قرمز نزدیک از ۷۵۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر، کمتر از ۲۰ درصد عبوردهی داشته است. مقایسه بین نمونه‌های شیوه‌سازی با نمونه واقعی ساخته شده به روش باریکه الکترونی در آزمایشگاه و بررسی نتایج طیف‌سنجی عبوری در محدوده مرئی-مادون قرمز نزدیک، شباهت زیادی برای نمونه واقعی با ضخامت ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ نانومتر با نمونه شیوه‌سازی شده ۱۷۰/۲۰/۱۷۰ نانومتر را نشان داد. هرچند وجود منابع خطا در روش تجربی و آزمایشگاهی در کنار فرضیات شیوه‌سازی، اختلافی در حد ۱۰ نانومتر برای لایه دی‌الکتریک را نشان می‌دهد. در مجموع، با توجه به این نتایج، ترکیب $ZrO_2/Au/ZrO_2$ با ضخامت‌های بهینه ۱۶۰/۲۰/۱۶۰ می‌تواند به عنوان یک شیشه هوشمند بسیار مناسب، دارای عبور کم حرارتی، به عنوان شیشه انتخابگر طیفی در پنجره‌های هوشمند برای مقاصد خنک‌سازی تابشی مورد استفاده قرار گیرد.

۵. تقدیر و تشکر

بدینوسیله از مرکز پژوهش‌های پسیو خورشیدی که ما را در انجام این تحقیق پاری کردند، صمیمانه تشکر می‌نماییم.

مراجع

- [1] Guillén, C. and Herrero, "SnO_x/Ag/SnO_x heat-reflector coatings prepared by DC sputtering", *SN Applied Sciences* **2**(10), 1717, 2020. <https://doi.org/10.1007/s42452-020-03508-1>
- [2] Javed, F., Javed, S., Mujahid, M., ul Inam, F. and Bhatti, A.S., "Modified optical characteristics of TiO₂/Au/TiO₂ thin composite films", *Ceramics International* **45**(17), 22336-22343, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.07.262>
- [3] Dalapati, G.K., Masudy-Panah, S., Chua, S.T., Sharma, M., Wong, T.I., Tan, H.R. and Chi, D., "Color tunable low cost transparent heat reflector using copper and titanium oxide for energy saving application", *Scientific reports* **6**(1), 20182, 2016. <https://doi.org/10.1038/srep20182>
- [4] Leftheriotis, G., Yianoulis, P. and Patrikios, D., "Deposition and optical properties of optimised ZnS/Ag/ZnS thin films for energy saving applications", *Thin solid films* **306**(1), 92-99, 1997. [https://doi.org/10.1016/S0040-6090\(97\)00250-2](https://doi.org/10.1016/S0040-6090(97)00250-2)

- [5] Hassan, M.F., Sagor, R.H., Tathfif, I., Rashid, K.S. and Radoan, M., "An optimized dielectric-metal-dielectric refractive index nanosensor", *IEEE Sensors Journal* **21**(2), 1461-1469, 2020. <http://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3016570>
- [6] Kim, S. and Lee, J.L., "Design of dielectric/metal/dielectric transparent electrodes for flexible electronics", *Journal of Photonics for Energy* **2**(1), 021215-021215, 2012. <https://doi.org/10.1117/1.JPE.2.021215>
- [7] Çetinkaya, Ç., Çokduyulgular, E., Güzelçimen, F. and Kınacı, B., "Functional optical design of thickness-optimized transparent conductive dielectric-metal-dielectric plasmonic structure", *Scientific Reports* **12**(1), 8822, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-13038-y>
- [8] Butt, M.A., Fomchenkov, S.A. and Khonina, S.N., "Dielectric-Metal-Dielectric (DMD) infrared (IR) heat reflectors", In *Journal of Physics: Conference Series*, **917**(6), 062007. IOP Publishing, 2017. <http://doi.org/10.1088/1742-6596/917/6/062007>
- [9] Ko, M., Lee, G., Kim, C., Lee, Y., Ko, J. and Song, H.J., "Dielectric/metal/dielectric selective reflector for improved energy efficiency of building integrated bifacial c-Si photovoltaic modules", *Current Applied Physics* **21**, 101-106, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.cap.2020.10.008>
- [10] Nawade, A., Ramya, K., Chakrabortty, S., Bamola, P., Sharma, H., Sharma, M., Chakraborty, K., Ramakrishna, S., Biring, S., Wong, T.K.S. and Kumar, A., "Copper based transparent solar heat rejecting film on glass through in-situ nanocrystal engineering of sputtered TiO₂", *Ceramics International* **48**(2), 2482-2491, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.10.030>
- [11] Xu, K., Du, M., Hao, L., Mi, J., Lin, Y., Li, S., Wang, J. and Deng, X., "Optical optimization and thermal stability of SiN/Ag/SiN based transparent heat reflecting coatings", *Infrared Physics & Technology* **122**, 104089, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.infrared.2022.104089>
- [12] Nur-E-Alam, M., Vasiliev, M. and Alameh, K., "Dielectric/metal/dielectric (DMD) multilayers: growth and stability of ultra-thin metal layers for transparent heat regulation (THR)", In *Energy Saving Coating Materials*, 83-112. Elsevier, 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822103-7.00004-2>
- [13] Martin, P.M., *Handbook of deposition technologies for films and coatings: science, applications and technology*. William Andrew, 2009.
- [14] Howari, H. and Uddin, I., "Variations in optical properties of ZnS/Cu/ZnS nanostructures due to thickness change of ZnS cap layer", *Journal of Modern Materials* **2**(1), 25-30, 2016. <https://doi.org/10.21467/jmm.2.1.25-30>
- [15] Pedrotti, F. L., & Pedrotti, L. S., shikh-o-eslami, M (1993). *Introduction to optics*. prentice Hall, iup publications, 4th edition (1388)(in persain) <https://doi.org/10.1017/9781108552493>
- [16] Daneshfar,N, Tabrizi, M., Amini-javid, S., "Study of optical of plasmonic nanoparticles on a dielectric substrate", *Iran applied physics* **8**(1), 11-19, 2018. (in persain) <http://doi.org/10.22051/ijap.2019.20668.1098>
- [17] Johnson, P.B. and Christy, R.W., "Optical constants of the noble metals", *Physical review B* **6**(12), 4370, 1972. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.6.4370>
- [18] Wood, D.L. and Nassau, K., "Refractive index of cubic zirconia stabilized with yttria", *Applied Optics* **21**(16), 2978-2981, 1982. <https://doi.org/10.1364/AO.21.002978>